Curriculum vitae

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Прізвище, ім'я, по батькові Оліх Олег Ярославович

 Дата народження
 05.06.1974

 Громадянство
 Україна

E-mail olegolikh@knu.ua Мобільний телефон +380673169020

OCBITA

1996-2000 аспірантура при кафедрі загальної фізики Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

1991-1996 фізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка,

присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Фізик. Викладач» за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ЛТ ВЕ №001760,

28.06.1996)

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2022 присвоєно вчене звання професора кафедри загальної фізики

(атестат АП №004651, 23.12.2022)

2018 захист дисертації «Акусто- та радіаційно-індуковані явища в

поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структурах» на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ДД №008094,

18.12.2018)

2004 присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної фізики (атестат

ДЦ №009574, 16.12.2004)

2001 захист дисертації «Дослідження акусто-фото-електричної

взаємодії в напівпровідникових структурах GaAs і Si» на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ДК №010707,

16.05.2001)

ДОСВІД РОБОТИ

2021 - по сьогодні професор кафедри загальної фізики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

2002 - 2021 доцент кафедри загальної фізики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

1998-2002 асистент кафедри загальної фізики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

НАГОРОДИ ТА ПРЕМІЇ

2021 Премія імені І. Пулюя Національної академії наук України за реалізацію

керованого впливу акустичного поля на процеси перебудови дефектів у

напівпровідниках та поверхнево-бар'єрних структурах

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ

1997-2000 виконавець держбюджетної теми "Дослідження фізичних властивостей

емісійних явищ в неоднорідних матеріалах" (№97017)

2001-2005 виконавець держбюджетної теми «Теоретичне та експериментальне

дослідження фізичних властивостей неоднорідних систем на основі матеріалів акусто–опто–електроніки та мікроелектроніки» (№01БФ051–

09)

2006-2010	виконавець держбюджетної теми «Експериментальне та теоретичне дослідження структури та фізичних властивостей низькорозмірних систем на основі напівпровідникових структур, різних модифікацій вуглецю та композитів» (№0106U006390)
2006-2008	виконавець проєкту УНТЦ "Дослідження та створення методів опто- акустичного контролю матеріалів" (№3555)
2011-2015	виконавець держбюджетної теми «Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» ($Neqrate{20}1110004954$)
2016-2018	виконавець держбюджетної теми «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових» (№0116U004781)
2019-2021	виконавець держбюджетної теми «Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію» (№0119U100303)
2020-2021	науковий керівник проєкту Національного фонду досліджень України «Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно- орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів» (№2020.02/0036)
2022	виконавець держбюджетної теми «Фізико-хімічні властивості наноструктурованих карбон-вмісних та напівпровідникових тонкоплівкових структур для потреб відновлювано-водневої енергетики» (№0122U001953)
ЗНАННЯ МОВ	українська - C2, англійська – B2.
НАУКОВА ЛІЯЛЬНІСТЬ	

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

96 Кількість наукових

публікацій

Основні напрямки наукової Галузь знань «Природничі науки»

діяльності

- вплив ультразвуку на речовину;
- інженерія дефектів у напівпровідникових структурах;
- використання ультразвукових методів для визначення параметрів напівпровідникових структур;
- акустостимульовані динамічні явища в напівпровідникових бар'єрних структурах

2024 рр. у періодичних віднесених до виданнях, першого другого квартилів

- Публікації за період 2015–1. Olikh O. «A test of meta-heuristic algorithms for parameter extraction of next-generation solar cells with S-shaped currentvoltage curves», Materials Science and Engineering B, 2024, Vol.307, 117506; https://doi.org/10.1016/j.mseb.2024.117506
 - 2. Olikh O., Lytvyn P. «Defect engineering using microwave processing in SiC and GaAs», Semiconductor Science and 075006, Technology, 2022, is.7, https://doi.org/10.1088/1361-6641/ac6f17
 - 3. Olikh O., Kostylyov V., Vlasiuk V., Korkishko R., Chupryna R. «Intensification of iron-boron complex association in silicon solar cells under acoustic wave action», Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2022, vol.33, is.13, P. 13133-13142, https://doi.org/10.1007/s10854-022-08252-3
 - 4. Olikh O., Lozitsky O., Zavhorodnii O. «Estimation for iron contamination in Si solar cell by ideality factor: Deep neural

- network approach», Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2022, vol.30, is.6, p. 648-660; https://doi.org/10.1002/pip.3539
- 5. Olikh O., Kostylyov V., Vlasiuk V., Korkishko R., Olikh Ya., Chupryna R. «Features of FeB pair light-induced dissociation and repair in silicon *n*+-*p*-*p*+ structures under ultrasound loading», Journal of Applied Physics, 2021, vol.130, is.23, 235703; https://doi.org/10.1063/5.0073135
- Olikh Ya. M., Tymochko M. D., <u>Olikh O.Ya.</u> «Mechanisms of two-stage conductivity relaxation in CdTe:Cl with ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2020, vol.49, is.8, P. 4524-4530; https://doi.org/10.1007/s11664-020-08179-7
- Gorb A.M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Ya., Podolian A.O., Chupryna R.G. «Influence of γ-irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO₂-Si structure», Solid State Electronics, 2020, vol.165, 107712; https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712
- 8. Olikh O.Ya. «Relationship between the ideality factor and the iron concentration in silicon solar cells», Superlattices and Microstructures, 2019, vol.136, 106309; https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106309
- 9. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., <u>Olikh O.Ya.</u>, Shenderovsky V. A. «Clusters of point defects near dislocations as a tool to control CdZnTe electrical parameters by ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2018, vol.47, is.8, P. 4370-4378; https://doi.org/10.1007/s11664-018-6332-4
- 10. Olikh O.Ya. «Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell», Superlattices and Microstructures, 2018, vol.117, p. 173-188; https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.027
- 11. <u>Olikh O.Ya.</u>, Gorb A.M., Chupryna R.G., Pristay-Fenenkov O.V. «Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n⁺–p structures», Journal of Applied Physics, 2018, vol.123, is.16, 161573; https://doi.org/10.1063/1.5001123
- 12. <u>Olikh O.Ya.</u>, Voytenko K.V. «On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes», Ultrasonics, 2016, vol.66, p. 1-3; https://doi.org/10.1016/j.ultras.2015.12.001
- 13. <u>Olikh O.Ya.</u> «Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters», Journal of Applied Physics, 2015, vol.118, is.2, 024502; https://doi.org/10.1063/1.4926420
- 14. <u>Olikh O.Ya.</u>, Voytenko K.V., Burbelo R.M. «Ultrasound influence on I–V–T characteristics of silicon Schottky barrier structure», Journal of Applied Physics, 2015, vol.117, is.4, 044505; https://doi.org/10.1063/1.4906844
- 15. Olikh O.Ya. «Reversible influence of ultrasound on *γ*-irradiated Mo/*n*-Si Schottky barrier structure», Ultrasonics, 2015, vol.56, p. 545-550; https://doi.org/10.1016/j.ultras.2014.10.008